# **EUROPEAN PATENT OFFICE**



# **Patent Abstracts of Japan**

PUBLICATION NUMBER

05134146

PUBLICATION DATE

28-05-93

APPLICATION DATE

06-02-91

APPLICATION NUMBER

03037940

APPLICANT: TOHOKU NAKATANI:KK;

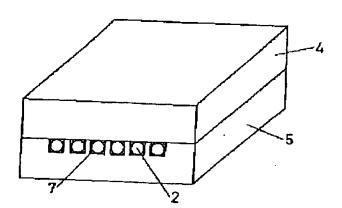
INVENTOR: TEZUKA SHINYA;

INT.CL.

G02B 6/40 G02B 6/36

TITLE

MULTI-FIBER CONNECTOR FERRULE



ABSTRACT: PURPOSE: To enable to position a multi-fiber connector ferrule by embedding an optical fiber by using a silicon substrate as a substrate for embedding, by forming a rectangular groove by anisotropy etching, and whereby embedding the fiber to carry out positioning.

> CONSTITUTION: A groove is formed on a silicon (110) substrate 5 by anisotropy etching, while a fiber 2 is fixed by a thermal hardening bonding agent 7, and a silicon plate 4 of the same orientation is put thereon as a ceiling plate, and is fixed by a bonding agent, and the end surface is polished, so as to provide a plug. Since the nature of a silicon single crystal and a technique of photolithography are utilized, a groove of high size accuracy is formed. By changing the depth of the groove, different numbers of the fiber 2, such as two or three fibers can be fixed, and positioning of a multi-fiber optical fiber is thus achieved.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-134146

(43)公開日 平成5年(1993)5月28日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号	<b>庁内整理番号</b>	FI		技術表示箇所
G 0 2 B	6/40		7139-2K			
	6/36		7139-2K			•

## 審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出願番号	特願平3-37940	(71)出願人	591042399
			株式会社東北中谷
(22)出願日	平成3年(1991)2月6日		官城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山
			228
		(72)発明者	皆方,誠
			宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷北1-8-8
		(72)発明者	手塚 信哉
			宮城県角田市角田宇南31

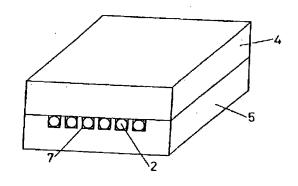
# (54)【発明の名称】 多芯光コネクタフエルール

### (57)【要約】

【目的】本発明は、光ファイバを埋め込んで位置決めする多芯光コネクタフェルールにおいて、埋め込む場合の基板としてシリコン(110)基板を用い、異方性エッチングによって矩形の溝を開け、そこにファイバを埋め込み位置決めすることを可能としている。

【構成】シリコン(110)基板5に異方性エッチングにより溝を開けファイバー2を熱硬化性の接着材7で固定してその上に天坂として同じシリコンプレート4を載せて接着材で固定して端面を研磨してブラグとする。

【効果】シリコン単結晶の自然の性質とフォトリソグラフィの技術を利用するため寸法精度の高い満を形成できる。しかも溝の深さを変えることによりファイバーを2本、3本と変えて固定することが出来、多芯ファイバーの位置合わせに適している。



7

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ある基板上の一方向に平行に何本かの溝が開けられた部分に光ファイバを埋め込んで位置決めする多芯光コネクタフェルールにおいて、前記基板にシリコン (110) 基板を用い、前記溝を異方性エッチングによって矩形の溝を開け、そこにファイバを埋め込み位置決めすることを特徴とする光コネクタフェルール。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は光通信等の分野で用いる 10 多芯光コネクタのフェルールに係わり、特に光ファイバ やデバイスとの接続の高度化及び高密度に好適な多芯光 コネクタフェルールに関する。

#### [0002]

【従来の技術】多芯用のコネクタのフェルールには、現在Si(100)基板に異方性エッチングによって形成される平行な多数のV溝を利用して作られる例が多い。SI(100)基板に形成されたV溝の断面を第1図に示す。作成方法はシリコン単結晶の面方位が(100)面のウエハー上にフォトリソグラフィの技術を利用して 20 <100>方向と平行に予め設計された幅のストライプ状のパターンを形成する。それを適当なエッチング液でエッチングすることにより平行なV溝(1)が数本形成される。前期V溝にファイバ(2)を固定してフェルールとしている。これはフォトリソグラフィーの技術とシリコン単結晶の自然の性質を利用しているので非常に精度の良い溝が作れる。

### [0003]

【発明が解決しようとする課題】今後、更に大容量の情報を一度に伝送しようとする要求が高まってくると、よ 30 り多数本のファイバを使う必要が出てくる。そうすると、ファイバを平面的に配列するよりは立体的に配列した方が数多くのファイバを同時に接続できて機能的である。そう考えると、Si(100)基板によるV溝の場合は寸法精度を維持しながら立体的にファイバを配列しようとすると例えば第2図のようにV溝を形成しシリコン基板を何枚も貼り合わせることになる。そうすると基板の厚み(t)だけ間隔が開いてしまい接続面の単位面積当たりのファイバの本数は多くとれない。更に、基板を貼り合わせるときに寸法ずれが生じるなどして位置決 40 めが難しくなる。

### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、第3図に示すようにSi(110)基板を用い前配Si(100)基板によるV溝形成と同じ方法で矩形の溝を形成し、その溝を利用してファイバを固定する。これは矩形形状であるため、ピッチ幅は自由自在に変えることができること、また矩形の溝の深さを深くすることにより一本の溝に複数本のファイバを縦に並べることができることなどの利点がある。更に前述のように単結晶の自然の性質と 50

フォトリソグラフィの技術を利用するため非常に寸法精 度の高い溝を形成できる。

#### [0005]

#### 【実施例】

実施例1 両面研磨されているSi(110)基板上に 熟酸化により形成したSiO2 膜をフォトリソグラフィ の技術で幅0~500μm、長さ0.1~100mmの 長方形のパターンを平行に問隔1~1000μmで数十 本パターン化する。これをアルカリ水溶液を用いて異方 性エッチングを行うと第4図に示すようなエッチング形 状が形成できる。図に示すように底面(8)のSi(1 10) に対して側面 (9) のSi (111) が垂直に立 っている矩形の溝が形成された。これが本発明の基本的 なフェルールである。これは液温80℃、時間50分で エッチングしたものである。エッチング時間は深さがち ようど125μmになるように調節した。第5図は第4 図に示すフェルールの溝にファイバ (2) を熱硬化性の 接着剤で固定してその上に天板として前記と同じシリコ ンプレート (4) を載せて接着剤で固定して端面を研磨 してプラグとしたものである。

【0006】 エッチングした基板の溝幅wは $126\sim127\mu$ m、溝の深さ t は $124\sim125\mu$ m、底面の平均の表面粗さ R a は $0.2\mu$ m以下に納まっている。実際にファイバを固定したときのファイバの真の位置からのずれはx, y方向ともすべてのファイバにおいてt  $0.5\mu$ m以内(平均は $0.2\mu$ m程度)に納まっている。この値は単一モード光ファイバの接続において0.3d B以下の損失を与えるものである。

【0007】実施例2 第6図は前記と同様な方法で溝の深さを $250\mu$ mにしてファイバを縦に2本並べた例である。作成方法は第5図と同様の方法で作製した。これは、更に溝を深くエッチングすることにより縦にファイバを3本、4本と人れることも可能であり、ファイバの本数の密度を高めることができる。実際にエッチングした基板の溝幅w1 は、 $126\sim127\mu$ m、 $w_2$  は $125\sim126\mu$ m、溝の深さ  $1249\sim250\mu$ m、底面の平均粗さ  $125\sim126\mu$ m、  $125\sim126\mu$ m  $125\sim126\mu$ m 1

【0008】 実施例3 第7図のようなシリコンエッチング基板a, bを作る。

【0009】基板a:Si(110)基板に満幅200  $\mu$ m、満深さ230 $\mu$ m、関隔50 $\mu$ mの矩形満を3本 エッチングによって作ったもの。

【0010】基板 b: 基板 a の両端を残さないでエッチングしたもの。

【0011】基板 a の1本の溝に2本のファイバを溝の側面の片側に図のように揃え上から基板 b をかぶせ接着剤で固定する。この構造は、溝幅を大きくしてあるため

3

ファイバを満に挿入しやすくなっており、更に、ファイバは基板 a, b の溝の側面に押し付けられて位置決めされるため、実施例 2 の構造のように 1 本の溝で横方向の位置決めをしているのではないので、溝幅が大きすぎたときのクリアランスによるファイバの位置ずれは起きない特徴がある。

#### 【図而の簡単な説明】

【図1】従来の方法でSi (100) 基板のV満にファイバを固定した例の断面図。

【凶2】 i (100) 基板のV溝を使ってファイバを縦 10に2列业べた光コネクタフェルールの例の断面図。

【図3】木考案のSi (110) 基板の矩形溝を使ってファイバを縦に2列並べた光コネクタフェルールの断面図。

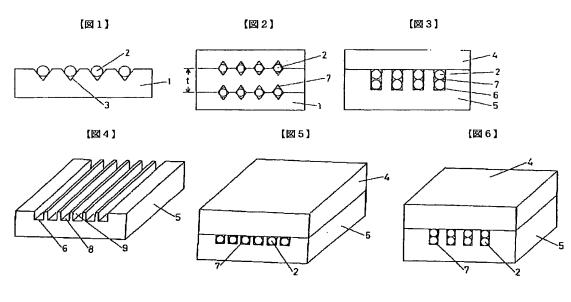
【凶4】本考案のフェルールの型となる基本的なSi(110)基板の矩形溝の例の斜視図。

【図 5】 本発明の光コネクタフェルールの一例の斜視 図.

【図 6】 本発明の光コネクタフェルールの一例の斜視図。

【図7】発明の光コネクタフェルールの一例の斜視図。 【符号の説明】

- 1 Si(100) V 灣基板
- 2 ファイバ
- 3 V溝
- 10 4 シリコンプレート
  - 5 Si (110) 矩形滯基板
  - 6 矩形溝
  - 7 接着剤
  - 8 底面
  - 9 側面



【図7】

